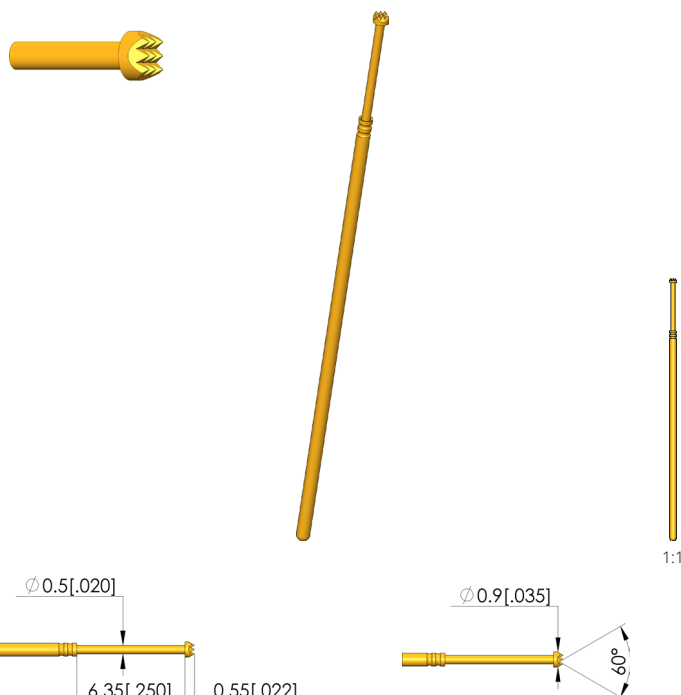




- Conception robuste et compacte pour applications ICT/FCT difficiles en espaces exigus
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions. De même, différentes forces de ressort sont disponibles.



Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Pointe de test Bead Probe
Série:	GKS-550
Trame:	1,27 mm
Mise en contact de:	Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-550 WL
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	60 Plaquette (cannelée) à division fine
Diamètre de tête:	0,9 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	34,6 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,78 mm
Course maximale:	6,35 mm
Précontrainte ressort:	0,66 N
Cote E / Cote de collet:	0
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	4,3 mm

Test Probe

GKS-550 360 090 A 1500

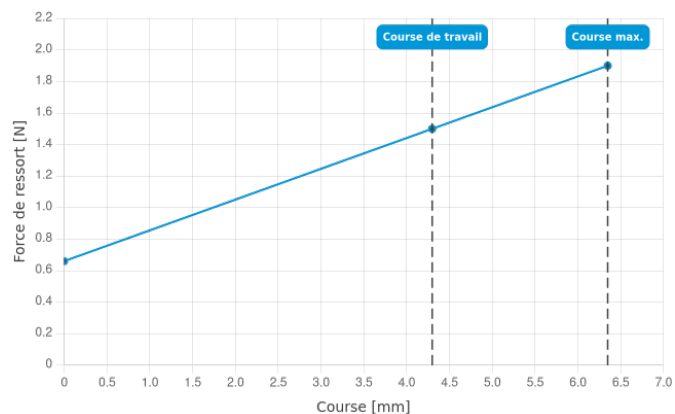
Article GKS-550-0022



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com